

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
вступительного испытания в магистратуру
филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске

№ 18-002 от 11 июля 2018г.

направление 11.04.04 «Электроника и нанoeлектроника»

форма обучения очная

№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество	Результат вступительного испытания
1	Апышов	Али	Балабекович	35
2	Гондоров	Дмитрий	Андреевич	34
3	Зинченко	Кирилл	Александрович	42
4	Корунов	Юрий	Александрович	52
5	Курдумяков	Илья	Сергеевич	43
6	Митичкин	Станислав	Олегович	57
7	Пентелейчук	Антон	Александрович	36
8	Поспелов	Максим	Алексеевич	30
9	Радаев	Клим	Николаевич	36
10	Рогатнев	Дмитрий	Андреевич	57
11	Рябинина	Екатерина	Александровна	64
12	Рябцев	Роман	Владимирович	33
13	Саранцев	Владислав	Вячеславович	77
14	Фролов	Максим	Владимирович	46
15	Ходжаев	Максим	Николаевич	41
16	Яковец	Николай	Игоревич	43